Se	earch No	otes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/727,651	YAMAZAKI ET AL.
Examiner	Art Unit
A Sefer	2826

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
:				
			<u> </u>	

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
		DATE	EXMR
search updated		1/31/2007	AS
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			